

# 目錄

|   |          |
|---|----------|
| 中文摘要.....                                   | I        |
| 英文摘要.....                                   | II       |
| 誌謝.....                                     | III      |
| 目錄.....                                     | IV       |
| 圖目錄.....                                    | VIII     |
| 表目錄.....                                    | XII      |
| <b>第一章、導論.....</b>                          | <b>1</b> |
| 1-1、前言.....                                 | 1        |
| 1-2、軟性印刷電路板(Flexible Printed Circuits)..... | 1        |
| 1-3、聚亞醯胺材料簡介.....                           | 3        |
| <b>第二章、文獻與理論回顧.....</b>                     | <b>5</b> |
| 2-1、聚亞醯胺軟性印刷電路板.....                        | 5        |
| 2-1-1、聚亞醯胺軟板(三層式結構).....                    | 6        |
| 2-1-2、聚亞醯胺軟板(二層式結構).....                    | 6        |
| 2-1-3、聚亞醯胺軟板(雙面板結構).....                    | 9        |
| 2-2、聚亞醯胺(PMDA-ODA)合成.....                   | 10       |
| 2-3、表面改質型二層結構聚亞醯胺軟板.....                    | 12       |
| 2-3-1、聚亞醯胺表面處理開環.....                       | 12       |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 2-3-2、聚亞醯胺表面奈米金屬化.....              | 18        |
| 2-3-3、無電解電鍍.....                    | 20        |
| 2-3-4、鎳無電解電鍍.....                   | 22        |
| <b>第三章、研究動機.....</b>                | <b>25</b> |
| <b>第四章、實驗方法.....</b>                | <b>27</b> |
| 4-1、實驗儀器.....                       | 27        |
| 4-2、實驗藥品及器材.....                    | 28        |
| 4-3、實驗步驟.....                       | 30        |
| 4-3.1 藥品純化及事前處理.....                | 30        |
| 4-3.2 聚亞醯胺之合成及成膜.....               | 31        |
| 4-3.3 聚亞醯胺膜表面金屬化.....               | 32        |
| 4-4、材料性質測試.....                     | 34        |
| 4-4.1、全反射傅氏轉換紅外線光譜(ATR-FTIR)分析..... | 34        |
| 4-4.2、表面接觸角及表面能分析.....              | 34        |
| 4-4.3 X 光繞射分析.....                  | 34        |
| 4-4.4、原子力電子顯微鏡(AFM)分析.....          | 35        |
| 4-4.5 場發射式掃描式電子顯微鏡(FE-SEM)分析.....   | 35        |
| 4-4.6 穿透式電子顯微鏡(TEM)分析.....          | 35        |
| 4-4.7 表面電阻值分析.....                  | 36        |

|  |           |
|--|-----------|
| 4-4.8 薄膜接著性分析.....                       | 36        |
| 4-4.9 聚亞醯胺表面 Ni 線路的製作.....               | 37        |
| 4-5、實驗流程及測試圖.....                        | 38        |
| <b>第五章、結果與討論.....</b>                    | <b>39</b> |
| 5-1 聚亞醯胺經由 KOH 處理的表面開環程度探討.....          | 39        |
| 5-2 KOH 及 $\text{NiSO}_4$ 處理時間最適化探討..... | 42        |
| 5-3、聚亞醯胺表面金屬化探討.....                     | 44        |
| 5-3-1、ATR-FTIR 光譜分析.....                 | 44        |
| 5-3-2、表面接觸角及表面能探討.....                   | 48        |
| 5-3-3 XRD 分析.....                        | 50        |
| 5-4、聚亞醯胺表面奈米金屬化探討.....                   | 53        |
| 5-4-1、奈米金屬化外觀及特性分析(UV-vis).....          | 53        |
| 5-4-2、奈米金屬化的形態學探討(AFM).....              | 56        |
| 5-5、聚亞醯胺表面金屬化探討.....                     | 63        |
| 5-5-1、熱性質分析.....                         | 63        |
| 5-5-2 SEM 形態學分析.....                     | 66        |
| 5-5-3 TEM 的截面形態探討.....                   | 69        |
| 5-5-4 表面鎳金屬化 PI 製程的鎳金屬成長機制.....          | 72        |
| 5-6、表面金屬化聚亞醯胺的表面電阻探討.....                | 74        |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 5-7、表面金屬化的聚亞醯胺接著性測試.....  | 76        |
| 5-8、表面金屬化的聚亞醯胺蝕刻線路測試..... | 77        |
| <b>第六章、結論.....</b>        | <b>79</b> |
| <b>第七章、參考文獻.....</b>      | <b>81</b> |



# 圖目錄

## 第二章、文獻與理論回顧

|   |    |
|---|----|
| 圖 2-1-1 三層結構的聚亞醯胺軟板.....                | 6  |
| 圖 2-1-2 二層結構的聚亞醯胺軟板.....                | 6  |
| 圖 2-1-2.1 塗佈法軟板結構.....                  | 8  |
| 圖 2-1-2.2 壓合法軟板結構.....                  | 8  |
| 圖 2-1-2.3 漑鍍/ 電鍍法軟板結構.....              | 9  |
| 圖 2-1-3.1、雙面板結構(一).....                 | 9  |
| 圖 2-1-3.2、雙面板結構(二).....                 | 9  |
| 圖 2-2.1 聚亞醯胺反應之流程圖.....                 | 10 |
| 圖 2-3-1.1 NaOH 處理 imide ring 開環示意圖..... | 12 |
| 圖 2-3-1.2 KOH 處理 imide ring 開環示意圖.....  | 13 |
| 圖 2-3-1.3 接觸角對不同 PH 值的關係圖.....          | 13 |
| 圖 2-3-1.4 -COOH 量對 NaOH 處理時間圖.....      | 14 |
| 圖 2-3-1.5 $\cos\theta$ 對 PH 作圖.....     | 16 |
| 圖 2-3-4 DMAB 當作金屬還原劑的氧化過程.....          | 23 |

## 第四章、實驗方法

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 圖 4-3.2 聚亞醯胺膜階段性升溫的熱處理步驟..... | 31 |
|-------------------------------|----|

## 第五章、結果與討論

圖 5-1、聚亞醯胺經由不同時間 KOH 處理後的 ATR-FTIR 吸收光譜圖... 41

圖 5-2 表面接觸角對 KOH 及 NiSO<sub>4</sub>處理時間的變化 ..... 43

圖 5-3-1 聚亞醯胺表面金屬化流程之 ATR-FTIR 光譜圖 ..... 46

圖 5-3-3.1 聚亞醯胺表面金屬化過程的 XRD 圖譜 ..... 52

圖 5-3-3.2 經由化學合成方法製作出 Ni 的 XRD 圖譜(JCPDS file 4-850)... 52

圖 5-4-1.1、不同鹼處理時間下製作出的 Ni 奈米金屬化聚亞醯胺外觀及穿

透性: KOH treatment time: (A) 0 min, (B) 5 min, (C) 10 min, (D)  
20 min, (E) 30 min, (F) 60 min, (G) 120 min ..... 54

圖 5-4-1.2、不同鹼處理時間的 Ni 奈米金屬化聚亞醯胺的 UV-visible 圖譜:

KOH treatment time: (A) 0 min, (B) 5 min, (C) 10 min, (D) 20 min,  
(E) 30 min, (F) 60 min, (G) 120 min ..... 54

圖 5-4-2.1、Dependence of AFM photographs of the nanostructured Ni-NPs/ PI

films on the KOH treatment time: (A) 0 min, (B) 5 min, (C) 10  
min, (D) 20 min, (E) 30 min, (F) 60 min, (G) 120 min.(left:  
topview diagram; right: phase diagram) ..... 59

圖 5-4-2.2 Dependence of AFM-3D photographs of the nanostructured Ni-NPs/

PI films on the KOH treatment time: (A) 0 min, (B) 5 min, (C) 10  
min, (D) 20 min, (E) 30 min, (F) 60 min, (G) 120 min ..... 60

|  |    |
|--|----|
| 圖 5-4-2.3 KOH 開環短時間所還原出來的 Ni 奈米顆粒分佈狀態.....   | 61 |
| 圖 5-4-2.4 KOH 開環短時間所還原出來的 Ni 奈米顆粒析出狀態.....   | 61 |
| 圖 5-4-2.5 KOH 開環長時間所還原出來的 Ni 奈米顆粒分佈狀態.....   | 62 |
| 圖 5-4-2.6 KOH 開環長時間所還原出來的 Ni 奈米顆粒析出狀態.....   | 62 |
| 圖 5-5-1.1 TGA 熱性質分析.....   | 65 |
| 圖 5-5-1.2 DSC 熱性質分析.....   | 65 |
| 圖 5-5-2.1、FE-SEM photographs of the (A) Ni-Nps/ PI films, (B) Ni/ PI films,<br>annealing at 110 °C for 1hr and (C) Ni/ PI films, annealing at 310 °C<br>for 1hr.....   | 68 |
| 圖 5-5-2.2、FE-SEM photographs of the growth of electroless nickel layer on<br>Ni-NPs/ PI films. The EN solution treatment is used at 50 °C for (A)<br>0 min, (B) 2 min, (C) 4 min, (D) 6 min , (E) 15 min, (F) 20<br>min..... | 68 |
| 圖 5-5-3(A)、Ni-NPs/ PI film 之 TEM 圖(KOH 處理 30 分鐘/ NiSO <sub>4</sub> 處理 5<br>分鐘/ NaBH <sub>4</sub> 處理 30 分鐘/熱處理 310 °C 1 小時).....  | 70 |
| 圖 5-5-3(B)、Ni/ PI film 之 TEM 圖(KOH 處理 5 分鐘/ NiSO <sub>4</sub> 處理 5 分鐘/<br>NaBH <sub>4</sub> 處理 30 分鐘/鎳無電解電鍍 10 分鐘).....  | 70 |
| 圖 5-5-3(C)、Ni/ PI film 之 TEM 圖(KOH 處理 30 分鐘/ NiSO <sub>4</sub> 處理 5 分鐘/<br>NaBH <sub>4</sub> 處理 30 分鐘/ 鎳無電解電鍍 10 分鐘/熱處理 310 °C 1 小<br>時).....  | 71 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 圖 5-5-4.1 Ni 奈米顆粒的還原析出機制.....       | 73 |
| 圖 5-5-4.2 表面 Ni 奈米顆粒的無電解增大機制.....   | 73 |
| 圖 5-5-4.3 表面 Ni 金屬的平坦化及增厚機制.....    | 73 |
| 圖 5-7.1 Ni/ PI film 百格測試前.....      | 76 |
| 圖 5-7.2 Ni/ PI film 百格測試後.....      | 76 |
| 圖 5-8.1 聚亞醯胺表面 Ni 金屬化線路.....        | 77 |
| 圖 5-8.2 偏光顯微鏡下的聚亞醯胺表面 Ni 金屬化線路..... | 77 |
| 圖 5-8.3 SEM 下的聚亞醯胺表面 Ni 金屬化線路.....  | 78 |



# 表目錄

## 第一章、導論

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 表 1-2.1 軟性印刷電路板的應用優點.....    | 1 |
| 表 1-2.2 軟性印刷電路板基材的優缺點比較..... | 2 |
| 表 1-2.3 軟性印刷電路板的應用領域.....    | 3 |
| 表 1-3 聚亞醯胺之特性.....           | 4 |

## 第二章、理論與文獻回顧

|  |    |
|--|----|
| 表 2-1 接著劑型 FPC 與無接著劑型 FPC 的特性比較.....                                 | 5  |
| 表 2-1-2 無接著劑型製程特性比較.....   | 7  |
| 表 2-3-1 Data obtained on Surfaces of Hydrolyzed PMDA-ODA Polyimide.. | 17 |
| 表 2-3-3 無電解電鍍液成分.....  | 20 |

## 第四章、實驗方法

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 表4-4.8 ASTM測試結果等級判別..... | 37 |
|--------------------------|----|

## 第五章、結果與討論

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 表 5.1 聚亞醯胺經由不同時間 KOH 處理過後的雜環開環程度..... | 41 |
| 表 5-2.1 KOH 處理時間對接觸角的探討.....          | 43 |

|  |    |
|--|----|
| 表 5-2-2 NiSO <sub>4</sub> 處理時間對接觸角的探討.....   | 43 |
| 表 5-3-1 表面聚亞醯胺含量對於金屬化流程的變化.....  | 47 |
| 表 5-3-2 聚亞醯胺表面金屬化對於接觸角及表面能的改變.....   | 49 |
| 表 5-4-1 聚亞醯胺表面奈米金屬化的特性分析.....  | 55 |
| 表 5-4-2 The roughness and average Ni particle size of Ni-NPs/ PI films on the<br>KOH treatment time: (A) 0 min, (B) 5 min, (C) 10 min, (D) 20 min,<br>(E) 30 min, (F) 60 min, (G) 120 min..... | 60 |
| 表 5-6、The surface resistance of bare PI, modified by using the alkaline<br>hydrolysis and ion exchange with nickel ions.....   | 75 |

